

Blockschaltbild
Block Diagram

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operation and storage temperature range	T_A, T_{stg}	- 25 ... + 85	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature range	T_j	100	°C
Löttemperatur Lötstelle 2 mm vom Gehäuse; Lötzeit $t \leq 5$ s Soldering temperature soldering joint ≥ 2 mm distance from package, soldering time $t \leq 5$ s	T_s	260	°C
Betriebsspannung Supply voltage	Pin 2 V_S	- 0.3 ... + 6.0	V
Betriebsstrom Supply current	Pin 2 I_{CC}	5	mA
Ausgangsspannung Output voltage	Pin 3 V_{OUT}	- 0.3 ... + 6.0	V
Ausgangsstrom Output current	Pin 3 I_{OUT}	5	mA
Verlustleistung Total power dissipation $T_A \leq 85$ °C	P_{tot}	50	mW

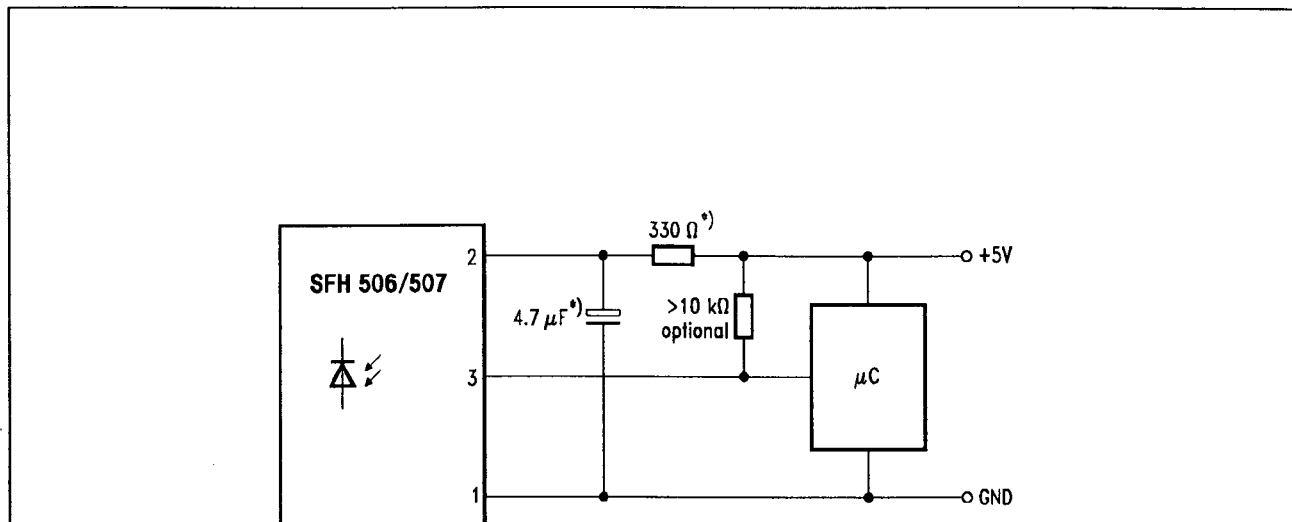
Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebsspannung Supply voltage	V_s	typ. 5.0 (4.5 ... 5.5)	V
Bestrahlungsstärke (Testsignal, s. Figure 2) Threshold irradiance (test signal, see Fig. 2)	$E_{e\ min(30-40\ kHz)}^{1)}$ $E_{e\ min(56\ kHz)}^{1)}$ $E_{e\ max}^{1)}$	typ. 0.35 (< 0.5) typ. 0.4 (< 0.6) 30	mW/m ² W/m ²
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{s\ max}$	950	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit Range of spectral sensitivity $S = 10\ %$ of S_{max}	$\Delta\lambda$	830 ... 1100	nm
Halbwinkel Half angle	φ	± 45	deg.
Stromaufnahme Current consumption $V_s = 5\ V, E_v = 0$ $V_s = 5\ V, E_v = 40\ 000\ lx, sunlight$	Pin 2 I_{CC} I_{CC}	 0.6 (< 0.8) 1.0	 mA mA
Ausgangsspannung Output voltage $I_{OUT} = 0.5\ mA, E_e = 0.7\ mW/m^2, f = f_0, T_p/T = 0.4$	Pin 3 $V_{OUT\ low}$	< 250	mV

 1) In Verbindung mit einer typ. SFH 415 bei Betrieb mit $I_F = 0.5\ A$ wird eine Reichweite von ca. 35 m erreicht.

 1) Together with an IRED SFH 415 under operation conditions of $I_F = 0.5\ A$ a distance of 35 m is possible.



Relative sensitivity

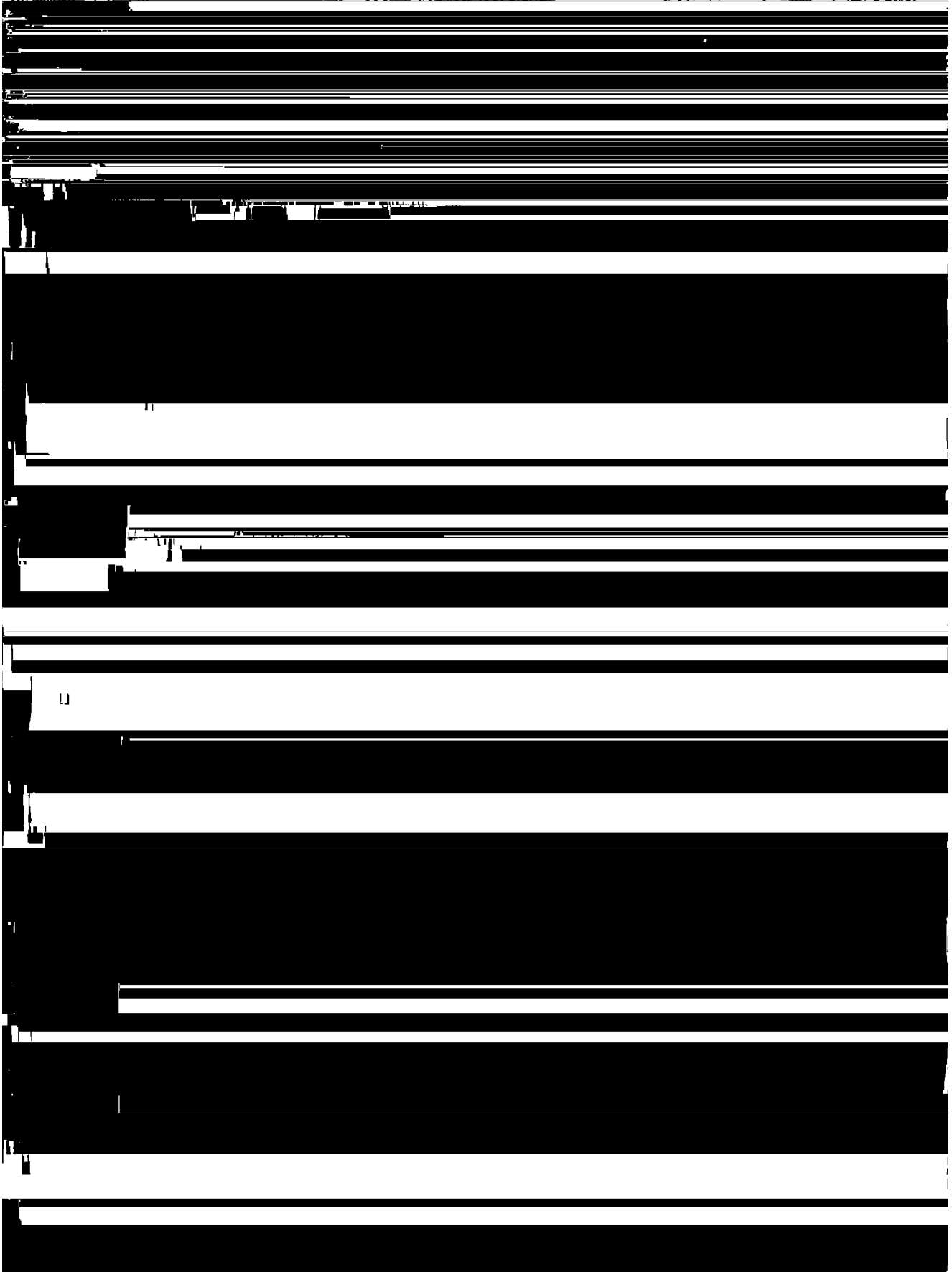
$$E_{e, \min} / E_e = f(f, f_0)$$

Sensitivity vs. dark ambient $T_{pout} = f(E_e)$

$\lambda = 950 \text{ nm}$, optical test signal

Sensitivity vs. supply voltage

disturbances, $E_{e, \min} = f(\Delta V_{G, DMG})$



Output pulse

$$T_{on}, T_{off} = f(E_{\theta})$$

OHF00341

1.0

